



Karta przedmiotu

Nazwa i kod przedmiotu	Fizyczne metody badań materiałów I, PG_00052077						
Kierunek studiów	Nanotechnologia						
Data rozpoczęcia studiów	październik 2020 r.	Rok akademicki realizacji przedmiotu	2021/2022				
Poziom kształcenia	I stopnia - inżynierskie	Grupa zajęć	Grupa zajęć obowiązkowych z zakresu kierunku studiów Grupa zajęć powiązanych z prowadzonymi badaniami naukowymi w dziedzinie nauki związanej z kierunkiem - profil ogólnoakademicki				
Forma studiów	stacjonarne	Sposób realizacji	na uczelni				
Rok studiów	2	Język wykładowy	polski				
Semestr studiów	4	Liczba punktów ECTS	2.0				
Profil kształcenia	ogólnoakademicki	Forma zaliczenia	zaliczenie				
Jednostka prowadząca	Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej -> Instytut Nanotechnologii i Inżynierii Materiałowej						
Imię i nazwisko wykładowcy (wykładowców)	Odpowiedzialny za przedmiot	dr hab. inż. Agnieszka Witkowska					
	Prowadzący zajęcia z przedmiotu	dr hab. inż. Agnieszka Witkowska					
Formy zajęć i metody nauczania	Forma zajęć	Wykład	Ćwiczenia	Laboratorium	Projekt	Seminarium	RAZEM
	Liczba godzin zajęć	30.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30
	W tym liczba godzin zajęć na odległość: 0.0						
	Adresy na platformie eNauczanie: Fizyczne metody badań materiałów I - NT1 2022 - Moodle ID: 21149 https://enauczanie.pg.edu.pl/moodle/course/view.php?id=21149						
Aktywność studenta i liczba godzin pracy	Aktywność studenta	Udział w zajęciach dydaktycznych, objętych planem studiów	Udział w konsultacjach	Praca własna studenta	RAZEM		
	Liczba godzin pracy studenta	30	2.0	18.0	50		
Cel przedmiotu	Celem przedmiotu jest przedstawienie możliwości współczesnych technik pomiarowych, wraz z opisem stosownych układów pomiarowych, metod analizy wyników prowadzących do wyznaczenia parametrów struktury (macro-, micro-, i nanoskopowej, jak również na poziomie atomowym) badanych materiałów, określenia składu chemicznego i właściwości fizyko-chemicznych oraz termicznych.						

Efekty uczenia się przedmiotu	<p>Efekt kierunkowy</p> <p>[K6_U02] Potrafi analizować i rozwiązywać proste problemy naukowe i techniczne w oparciu o posiadaną wiedzę, stosując metody analityczne, numeryczne, symulacyjne i eksperymentalne.</p>	<p>Efekt z przedmiotu</p> <p>Student posiada poszerzoną teoretyczną wiedzę w zakresie metod i technik badawczych stosowanych w nanotechnologii i inżynierii materiałowej. Do rozwiązania zadanego problemu badawczego potrafi dobrać odpowiednią metodę eksperymentalną.</p>	<p>Sposób weryfikacji i oceny efektu</p> <p>[SU2] Ocena umiejętności analizy informacji [SU3] Ocena umiejętności wykorzystania wiedzy uzyskanej w ramach przedmiotu</p>
	<p>[K6_W07] Ma systematyczną wiedzę w zakresie fizycznych i chemicznych podstaw nanotechnologii (metody otrzymywania nanostruktur, rodzaje nanostruktur, ich właściwości, podstawowe metody badawcze.</p>	<p>Student zdobywa szeroką wiedzę w zakresie metod analizy właściwości fizycznych materiałów i nanomateriałów. Poznaje zarówno podstaw teoretyczne (w zakresie głównych zjawisk, praw i relacji), jak i aspekty techniczne oraz aplikacyjne omawianych metod badawczych.</p>	<p>[SW1] Ocena wiedzy faktograficznej</p>
	<p>[K6_W10] Posiada wiedzę w zakresie planowania i prowadzenia eksperymentu fizycznego oraz krytycznej analizy jego wyników.</p>	<p>Student potrafi przeanalizować postawiony problem badawczy, dobrać metodę badawczą i zaplanować eksperyment fizyczny w celu rozwiązania problemu. Ma świadomość ograniczeń związanych z możliwością stosowania określonych metod eksperymentalnych.</p>	<p>[SW1] Ocena wiedzy faktograficznej</p>
Treści przedmiotu	<p>1. Wprowadzenie; 2. Metody dyfrakcyjne - podstawy teoretyczne: - Rentgenografia; - Neutronografia; - Elektronografia. 3. Źródła promieniowania EM 4. Synchrotron, promieniowanie synchrotronowe i jego zastosowanie. 5. Detektory promieniowania jonizującego; 6. Metody spektroskopowe - wprowadzenie i podstawy teoretyczne: - Spektroskopia molekularna (mikrofalowa, IR, Ramana, UV-Vis); - Spektroskopia fotoelektronowa (PES) i elektronów Auger (AES); - Rentgenowska spektroskopia absorpcyjna (XAS). 7. Metody obrazowania struktury: - Mikroskopia elektronowa (SEM, TEM, STEM); - Mikroskopy ze skanującą sondą (STM, AFM); - Mikroskopia konfokalna; 8. Analiza termiczna (DTA, DSC, TGA). 9. Metody badania porowatości materiałów (porozymetria rtęciowa, gazowa, micro-CT)</p>		
Wymagania wstępne i dodatkowe	Znajomość podstaw fizyki, krystalografii, chemii ogólnej i inżynierii materiałowej.		
Sposoby i kryteria oceniania osiągniętych efektów uczenia się	Sposób oceniania (składowe)	Próg zaliczeniowy	Składowa oceny końcowej
	Aktywny udział w zajęciach wykładowych	0.0%	15.0%
	Egzamin pisemny	50.0%	85.0%
Zalecana lista lektur	Podstawowa lista lektur	<p>[1] A. Oleś, <i>Metody doświadczalne fizyki ciała stałego</i>, WNT [2] J.Przedmojski, <i>Rentgenowskie metody badawcze w Inżynierii Materiałowej</i>, WNT [3a] J. Sadlej, <i>Spektroskopia molekularna</i>, WNT, Warszawa [3b] Z. Kęcki, <i>Podstawy spektroskopii molekularnej</i>, PWN, Warszawa [4] A. Kisiel, <i>Synchrotron jako narzędzie: zastosowanie PS w spektroskopii ciała stałego</i>, SRNS 5(3) (2006)</p>	
	Uzupełniająca lista lektur	<p>[5] Ch. Kittel, <i>Wstęp do fizyki ciała stałego</i>, PWN [6a] W. Moebs, S.J. Ling, J.S. Sanny, <i>Fizyka dla szkół wyższych</i>, OpenStax, Tom 2 [6b] W. Moebs, S.J. Ling, J.S. Sanny, <i>Fizyka dla szkół wyższych</i>, OpenStax, Tom 3 [7] J.M. Hollas, <i>Modern Spectroscopy</i>, John Wiley & Sons, Ltd. [8] P. Willmott, <i>An Introduction to Synchrotron Radiation: Techniques and Applications</i>, John Wiley & Sons, Ltd. [9] A. Barbacki (red.), <i>Mikroskopia elektronowa</i>, Wyd. Politechniki Poznańskiej [10] P. Atkins, J.de Paula, <i>Chemia fizyczna</i>, Rozdz.16 <i>Spektroskopia 1: widma rotacyjne i oscylacyjne</i>; Rozdz. 17 <i>Spektroskopia 2: przejścia elektronowe</i>, PWN</p>	
	Adresy eZasobów	Fizyczne metody badań materiałów I - NT1 2022 - Moodle ID: 21149 https://enauczanie.pg.edu.pl/moodle/course/view.php?id=21149	

Przykładowe zagadnienia/ przykładowe pytania/ realizowane zadania	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wymień i krótko scharakteryzuj detektory promieniowania jonizującego. 2. Krzem krystalizuje w układzie regularnym prostym. Eksperyment dyfrakcji neutronów z użyciem 10-metrowego detektora i kąta $\approx 45^\circ$ ujawnia, że neutrony odbite od rodziny płaszczyzn (111) krzemu mają czas przelotu 11200 mikrosekund. Wyznacz stałą sieci komórki elementarnej krzemu? 3. Co to jest synchrotron i jak działa? Podaj podstawowe właściwości promieniowania synchrotronowego. 4. Co to jest widmo? Podaj i omów parametry, które charakteryzują pasmo spektralne. 5. Wyjaśnij pojęcia: transmitancja, absorbcja i współczynnik absorpcji. Podaj relacje między nimi. 6. Przedstaw ideę zjawiska Ramana oraz omów kształt widma Ramana. 7. Wyjaśnij dlaczego technika XPS jest techniką powierzchniowo czułą. 8. Mikroskopia elektronowa wymień rodzaje mikroskopów elektronowych, porównaj je oraz określ zakres zastosowań. 9. Podaj na czym polega analiza termiczna, jakie są jej rodzaje. 10. Omów różnice między adsorpcją fizyczną i chemiczną.
Praktyki zawodowe w ramach przedmiotu	Nie dotyczy